

部 編 大 學 用 書

# 實用質譜分析

國 立 編 譯 館 主 編

林 隆 清 編 著

國 立 編 譯 館 出 版  
正 中 書 局 印 行

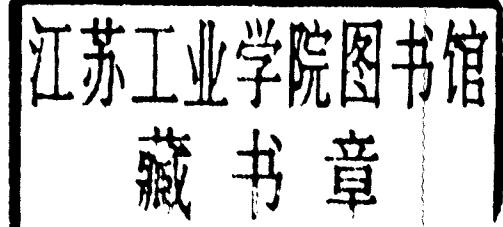
部 編 大 學 用 書

實 用 質 譜 分 析

Practical Mass Spectrometry

國 立 編 譯 館 主 編

林 隆 清 編 著



國 立 編 譯 館 出 版

正 中 書 局 印 行



版權所有

翻印必究

中華民國六十七年八月臺初版

部編  
大學用書 實用質譜分析

全一冊 基本定價 三元

(外埠酌加運費)

主編者	國立編譯館
編著者	林隆清
出版者	國立編譯館
發行人	黎九
發行印刷	正中書局

新聞局出版事業登記證 局版臺業字第0一九九號(7470) 僑  
分類號碼：340.35 (1000)

正中書局

CHENG CHUNG BOOK COMPANY

地址：臺灣臺北市衡陽路二十號

Address : 20 Heng Yang Road, Taipei, Taiwan, Republic of China

經理室電話：3821145 編審部電話：3821147

業務部電話：3821153 門市部電話：3822214

郵政劃撥：九九一四號

海外總經銷

OVERSEAS AGENCIES

香港總經銷：集成圖書公司

總辦事處：香港九龍油麻地北海街七號

電話：3-886172-4

日本總經銷：海風書店

地址：東京都千代田區神田神保町一丁目五六番地

電話：291-4545

東海書店

地址：京都市左京區田中門前町九八番地

電話：791-6592

泰國總經銷：集成圖書公司

地址：泰國曼谷耀華力路233號

美國總經銷：華強圖書公司

Address : 41 Division St., New York, N.Y. 10002 U.S.A.

歐洲總經銷：英華圖書公司

Address : 14 Gerrard Street London W.L. England

加拿大總經銷：嘉華圖書公司

Address : China Court, Suite 212, 208 Spadina Avenue, Toronto.

Ontario, CANADA M5T 2C2

## 序

自一八九八年證實陽離子射線，可經電場及磁場之作用而發生偏折後，於一九一二年英國物理學家湯姆森（J. J. Thomson）更利用簡單的磁偏轉儀而發現可分離出<sup>20</sup>Ne 及<sup>22</sup>Ne 的穩定同位素，自此乃建立質譜分析的觀念。此種簡單的物理分析法，在化學上的影響至為深遠，而近年來對於儀器技術上的神速進步，加之以電子技術的發達，使得離子質量的量度可準確至百萬分之一，因此促進了質譜分析在化學、生物化學、石油化學研究上的廣泛應用。

新型的質譜儀雖在構造上極其複雜，須要有相當專門的知識才能透徹了解，然則它的實用價值卻至為直接而明顯。質譜儀不僅可用於複雜有機化合物組成，構造及分子量的測定，在化學反應機構的研究上可用於穩定同位素的追蹤。而對於化學鍵的物性也可以作進一步的了解，甚至近年來，也以其作為原子束及分子束的偵測器。因此凡研習與化學有關之科學者，對於質譜的了解及分析應用的需要也日見迫切。

林隆清教授專攻有機化學，在台灣大學化學系執教二十餘年，教學經驗豐富，深受學生之愛戴。並主持質譜實驗室，平素刻意鑽研質譜，並講授質譜在有機化學上的應用。有鑑於質譜之重要乃成此書，並央渭川為序，渭川實與有榮焉。本書為林教授就其教學研究心得編著而成，初學者從第一章概要中即可對質譜有明確的體認，從第二、三章可獲得以質譜法決定有機化合物構造的基本原理，由第四、五章可增進對有機化合物質譜的解析能力，而第六章的實例則對應用化學者有特殊的貢獻。又因本書採解說與習題並進的方式，故可作為教學之用，而作為研究質譜者自行研修之參考亦善。深信本書的刊行將有助於國內學者對質譜的認識，並以臻我國化學研究至更深之境。

國立台灣大學理學院

院長 林渭川 謹識

## 前　　言

近年來在化學分析方面，已有革命性的發展。就有機化學而言，各種光譜分析法（MS、NMR、IR）代替了試管、試藥、燒瓶、坩鍋等物，且僅需極微之量，便可於甚短時間內得出正確的分析結果。

MS、NMR 和 IR 乃有機分析上不可缺之三大利器。質譜分析是利用電子撞擊的一種化學反應，有別於 IR、NMR 之分析；又可用於決定分子量、分子式、及整個分子的結構。尤於烷類的鑑別方面，MS 較 IR、NMR 容易得多。

質譜儀一向用於精確原子量的測定和同位素的研究等，現在則可廣泛地應用於各方面，如：月球岩石，海水，空氣污染等的成分測定，油礦的探測，天然物和生物代謝物的微量分析，以及一般有機化合物的結構決定。

本書的底稿係根據本人在國外所得及在國內教授有機光譜之講稿，並綜合有關學術書刊所編輯成。本書着重於闡明質譜與結構間之關係，由淺而深圖解說明，並附有習題及題解。為便利讀者瞭解，本書儘量以結構上之特徵來分類討論。

蒙行政院國家科學委員會贊助購置質譜儀，於本書內容上助益甚鉅，特此致謝。又本書蒙佐藤弘博士、王青柏碩士和劉哲一、王長怡、王銘玉、呂鏗銀、梅長鑄、劉台卿、林昌期諸位同學的熱心協助，謹致謝忱。本書疏誤之處，尚祈各方不吝賜正。

1977 年 3 月

林　隆　清  
於台大化學研究中心

**實用質譜分析**

林 隆 清 撰 民 國 67 年

正 中 書 局 印 行

[5] 215面 21公分

部編大學用書

I.林隆清撰

342.5

8743

# 目 次

## 第一章 概要

1 - 1 質譜 (mass spectrum) 基峯 (base peak) .....	3
1 - 2 分子離子 (molecular ion) 斷裂 (fragmentation) .....	3
1 - 3 辨析 (resolution) .....	5
1 - 4 靈敏度與辨析力 .....	7
1 - 5 質量分析之原理 .....	9
1 - 6 底峯 (background peaks) .....	11
1 - 7 質量 / 電荷比 ( $m/e$ ) 值之算法 .....	11
1 - 8 質譜原圖與其簡化圖表 .....	13
1 - 9 試料之準備與處理 .....	15
1 - 10 峰之種類及其記號 .....	17
1 - 11 測定條件報告格式 (簡介) .....	17

## 第二章 有機質譜上常見數字之解析

2 - 1 常見之質量 / 電荷比 ( $m/e$ ) 值 .....	21
2 - 2 常失落之中性碎片值 .....	23
2 - 3 低質量數值 .....	25

## 第三章 有機化合物之結構決定

3 - 1 元素分析與同位素峯 (i - peak) .....	31
3 - 2 決定分子量的方法 .....	35
3 - 3 分子式之決定 .....	41
3 - 4 準穩定離子與 $m^+$ - 峯 .....	45
3 - 5 由準穩定離子峯 ( $m^+ -$ 峯) 求 $m_1$ - 峯, $m_2$ - 峯的兩個方法 .....	49

## 第四章 有機化合物斷裂之因素及方式

4 - 1 有機化合物斷裂方式概論 .....	53
4 - 2 由於形成穩定碎片離子而引起之斷裂 .....	55
4 - 2.1 $\alpha$ - 斷裂 .....	57
4 - 2.2 史蒂文生 (Stevenson's) 定律 .....	57
4 - 2.3 C - 異原子鍵之斷裂 .....	59
4 - 3 由於經過穩定的環狀過渡狀態降低能量而引起之斷裂 .....	61
4 - 3.1 McLafferty 重組 (六環過渡狀態) .....	61

4 - 3.2 四環過渡狀態.....	65
4 - 3.3 鄰—二取代基芳香族系 (o-disubstituted aromatic system 之重組.....	67
4 - 3.4 Retro-Diels-Alder process .....	67
4 - 3.5 雙重組 (double rearrangement) .....	69
4 - 4 由於脫離穩定的中性分子引起之斷裂.....	70

## 第五章 各結構單位之斷裂方式

5 - 1 一些簡單化合物之質譜概要.....	75
5 - 2 各類有機化合物之質譜.....	79
5 - 2.1 飽和碳氫化合物 (saturated hydrocarbons) .....	79
5 - 2.2 烯類 (olefins) .....	81
5 - 2.3 脂環族化合物 (alicyclic compounds) .....	83
5 - 2.4 芳香族碳氫化合物 (aromatic hydrocarbons) .....	85
5 - 2.5 酒類 (alcohols) .....	87
5 - 2.6 苯甲醇類 (benzyl alcohols) .....	89
5 - 2.7 酚類 (phenols) .....	91
5 - 2.8 醣類 (ethers) .....	91
(-)脂肪族醚類 (aliphatic ethers) .....	91
(+)芳香族醚類 (aromatic ethers) .....	91
5 - 2.9 酮類 (ketones) .....	93
(-)脂肪族酮類 (aliphatic ketones) .....	93
(+)環狀酮 (cyclic ketones) .....	95
(+)不飽和酮 (unsaturated ketones) .....	97
(+)芳香酮 (aromatic ketones) .....	97
5 - 2.10 醛類 (aldehydes) .....	99
(-)脂肪族醛類 (aliphatic aldehydes) .....	99
(+)芳香族醛類 (aromatic aldehydes) .....	101
5 - 2.11 羥酸 (carboxylic acids) .....	101
(-)脂肪族酸類 (aliphatic acids) .....	101
(+)芳香族酸類 (aromatic acids) .....	101
5 - 2.12 羧酸酯類 (carboxylic esters) .....	103
(-)脂肪族酯類 (aliphatic esters) .....	103
(+)苯甲酸及苯酸的酯類 (benzyl and phenyl esters) .....	105
(+)芳香族酸的酯類 (esters of aromatic acids) .....	105
(+)內酯 (lactones) .....	107
5 - 2.13 胨類 (amines) .....	107
(-)脂肪族胺類 (aliphatic amines) .....	110
(+)胺基酸酯類 (amino acid esters) .....	111

(三)環胺類( cyclic amines ) .....	111
四芳香族胺類( aromatic amines ) .....	113
5 - 2.14 烷基醯胺類( aliphatic amides ) .....	113
5 - 2.15 脂肪族腈類化合物( aliphatic nitriles ) .....	115
5 - 2.16 硝基化合物( nitro compounds ) .....	117
(-)脂肪族硝基化合物( aliphatic nitro compounds ) .....	117
(二)芳香族硝基化合物( aromatic nitro compounds ) .....	117
5 - 2.17 脂肪族亞硝酸鹽( aliphatic nitrites ) .....	119
5 - 2.18 脂肪族硝酸鹽( aliphatic nitrates ) .....	119
5 - 2.19 氨基酸之酯類( amino acid esters ) .....	119
5 - 2.20 含硫化合物( sulfur compounds ) .....	121
(-)脂肪族硫醇類( aliphatic mercaptans ) .....	121
(二)脂肪族硫化物( aliphatic sulfides ) .....	121
(三)脂肪族二硫化物( aliphatic disulfides ) .....	123
5 - 2.21 鹵化物( halogen compounds ) .....	123
(-)脂肪族氯化物( aliphatic chlorides ) .....	125
(二)脂肪族碘化物( aliphatic iodides ) .....	125
(三)脂肪族溴化物( aliphatic bromides ) .....	127
(四)脂肪族氟化物( aliphatic fluorides ) .....	127
(五)芳香族鹵化物( aromatic halides ) .....	127
5 - 2.22 雜環芳香族化合物( heteroaromatic compounds ) .....	127

## 第六章 實例與練習

6 - 1 經由質譜推定分子結構之要領 .....	131
6 - 2 實例 .....	132
6 - 3 練習 .....	136
6 - 4 各種化合物質譜與主要斷裂方式 .....	144

## 第七章 質譜學之展望

7 - 1 氣相色層分離—質譜儀( GC / MS ) .....	179
7 - 2 四極質譜儀( Quadrupole Mass )，扇形磁鐵質譜儀( Sector Type Mass ) .....	181
7 - 3 氣相色層分離—質譜儀( GC / MS )之應用 .....	183
7 - 4 化學離子化質譜學( Chemical Ionization Mass Spectrometry ) .....	187
7 - 5 氣相色層分離／化學離子化／電子衝擊式／質譜儀／電子計算機( GC / CI / EI / MS / Computer ) .....	193

## 附 錄

I. 元素組成 .....	197
II. D. B. E. 之計算法 .....	198

III. 常見之m/e值及其所代表之碎片離子.....	199
IV. 常失落之中性碎片.....	205
V. P.F.K.之各碎片離子及其m/e 值.....	206
VI. 常見之管柱液相流出背景 .....	208

## 重要參考書

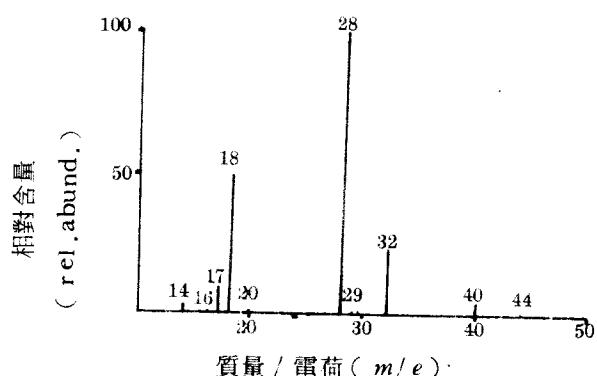
### 總索引

1. 科學名詞索引( scientific name index )..... 214
2. 化合物名詞索引( compound name index ) ..... 216

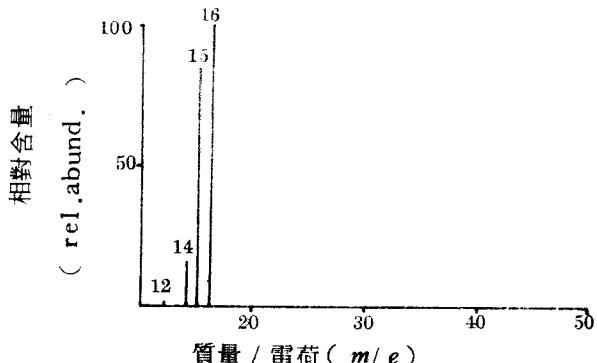
# 第一章 概 要

1—1.質譜 (mass spectrum) 基峯 (base peak) .....	3
1—2.分子離子 (molecular ion) 斷裂 (fragmentation) .....	3
1—3.辨 析 (resolution) .....	5
1—4.靈敏度與辨析力 .....	7
1—5.質量分析之原理 .....	9
1—6.底峯 (background peaks) .....	11
1—7.質量／電荷比 ( $m/e$ ) 值之算法 .....	11
1—8.質譜原圖與其簡化圖表 .....	13
1—9.試料之準備與處理 .....	15
1—10.峯之種類及其記號 .....	17
1—11.測定條件報告格式 (簡介) .....	17

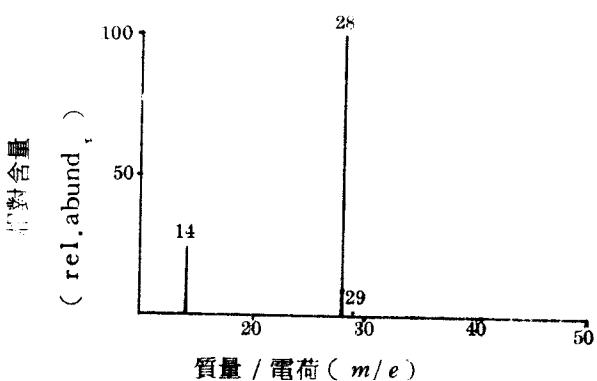
圖【1-1】



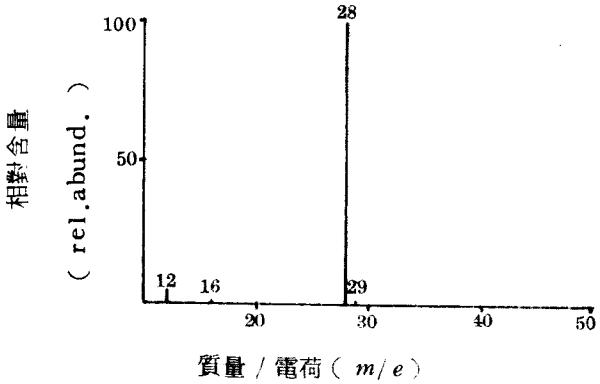
圖【1-2】



圖【1-3】



圖【1-4】



讀者在看下面說明以前，不妨先推定左頁各圖係何物之質譜。

### 1-1. 質譜 (mass spectrum) 基峯 (base peak)

質譜中，橫軸所指的是質量（嚴格說，應為  $m/e$  值，即質量與電荷的比值）。每一離子具有特定的質量/電荷值，因大多數離子的電荷數  $e = 1$ ，故  $m/e$  即為離子質量。縱軸所指的是相對含量 (relative abundance)，亦稱為相對強度 (relative intensity)。質譜圖中最高峰之高度常當做 100 計算，此峯稱為基峯 (base peak)。吾人可由各峯之  $m/e$  值及高度推定左頁各質譜係屬何物。

#### 圖【1-1】：空氣

我們知道空氣中  $N_2$  (28) 含量最多，其與  $O_2$  (32) 含量之比約為 4 : 1。另外還有  $H_2O$  (18),  $Ar$  (40),  $CO_2$  (44)。那麼 14, 16, 17 代表什麼呢？這裏，我們先要瞭解下面的敘述。

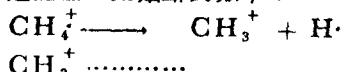
### 1-2. 分子離子 (molecular ion) 斷裂 (fragmentation)

#### 圖【1-2】： $CH_4$

$CH_4$  乃有機化合物中最簡單者，其分子量為 16。質譜中所得之峯都是離子峯（如圖 [1-2] 中，16 實為  $CH_4^+$ ，圖 [1-1] 中，28 為  $N_2^+$ ，32 為  $O_2^+$  ……）；蓋分子受電子撞擊而失去一個電子，就變成分子離子 (molecular ion，嚴格說應為 molecular radical ion)。

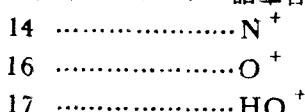


現在  $CH_4^+$  已有過剩之能量，開始斷裂如下：



這些斷裂的過程，稱為 fragmentation。15, 14, 12 便是斷片離子峯 (fragment ion peak)。

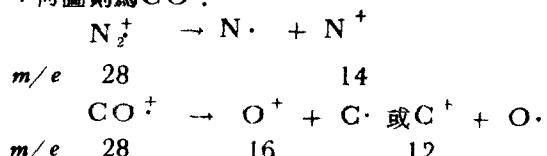
由此我們可知道圖 [1-1] 中，14, 16, 17 諸峯各代表什麼意義了。



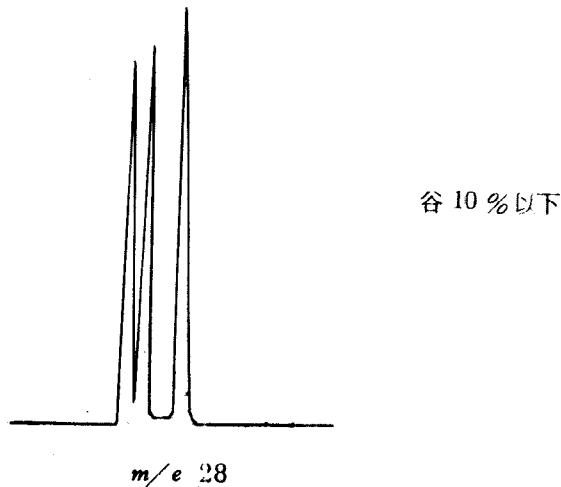
#### 圖【1-3】： $N_2$

#### 圖【1-4】： $CO$

設有二圖，其一為  $N_2$ ，另一為  $CO$ ，吾人可由  $N_2$ ,  $CO$  的斷裂 (fragmentation) 辨別出何圖係  $N_2$ ，何圖則為  $CO$ ：

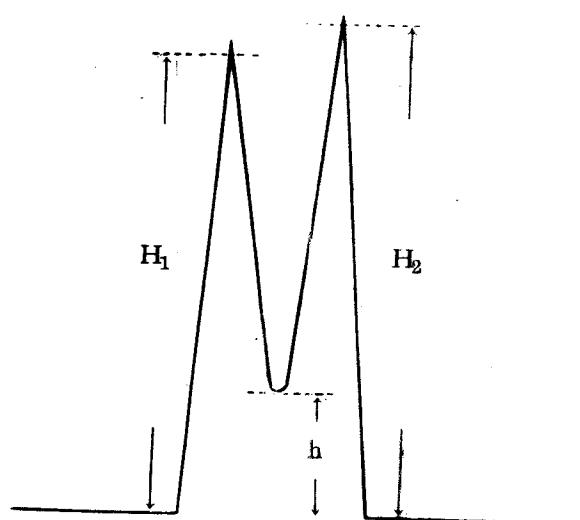


圖【1-5】



試料：CO，N<sub>2</sub>，C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 混合物

圖【1-6】



$$\text{谷 (valley) 之定義} = \frac{h}{\frac{H_1 + H_2}{2}} \times 100 (\%)$$

### 1-3. 辨析( resolution )

若吾人欲明瞭一質譜儀能否辨別一混合物內所含之具有分子量近似(如整數部份同，小數部份不同)的不同化合物，可由下面二項資料得知。

$$(1) \text{ 按定義 } R = \frac{M}{\Delta M} \text{ 求出該質譜儀至少應具的辨析能力。}$$

R 表示辨析能力( resolving power )。

M 表示化合物之整數分子量。

$\Delta M$  表示精確分子量之最少差，一般以 0.01 代入。

$$(2) \text{ 由儀器本身求出其所具有的辨析能力 } R = \frac{r}{2s}$$

r = 分析管( analyzer tube )之半徑( cm )

s = 離子出口狹縫( slit )之最小寬度( cm )。讓我們舉個例說明：

設有一含 CO、N<sub>2</sub> 和 C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 之混合物，而欲知一質譜儀能否予以辨別。

(1) 我們已知 CO、N<sub>2</sub>、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 之整數分子量(M)皆為 28，至於它們的精確分子量應為：(以 C 之原子量 12.000000 為準，則 <sup>16</sup>O = 15.99491，<sup>1</sup>H = 1.00782，<sup>14</sup>N = 14.00307)

$$\left\{ \begin{array}{l} CO = 27.99491 \\ N_2 = 28.00614 \\ C_2H_4 = 28.03128 \end{array} \right.$$

$$R = \frac{M}{\Delta M} = \frac{28}{0.01} = 2800$$

所以此儀器之辨析能力至少應有 2800 才可分辨 CO、N<sub>2</sub>、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 三者。

(2) 假設此質譜儀係 CEC-21-110 型二重收斂質譜儀( double focusing mass spectrometer )，其 r = 64.5 cm，s = 0.015 mm。

$$R = \frac{r}{2s} = \frac{64.5 \times 10}{2 \times 0.015} = 21,500$$

本質譜儀具 21,500 之辨析能力由(1)知，可將 CO、N<sub>2</sub>、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 辨別。所以通常辨析能力在 10000 以下(約 1000 至 5000)者，稱為低辨析力質譜儀( low resolution mass spectrometer )，以能區別 1 質量單位( mass unit )之差(分子量 1000 時)。辨析能力在 10000 以上者，可用以辨析較高分子量(分子量 1000 以上)至 0.01 ~ 0.001 之程度，稱為高辨析力質譜儀( high resolution mass spectrometer )左圖[1-5] 即為 RMS-4 型質譜儀將 CO、N<sub>2</sub>、C<sub>2</sub>H<sub>4</sub> 三者辨析的情形。鑑別情形的好壞，常可以下式察之：

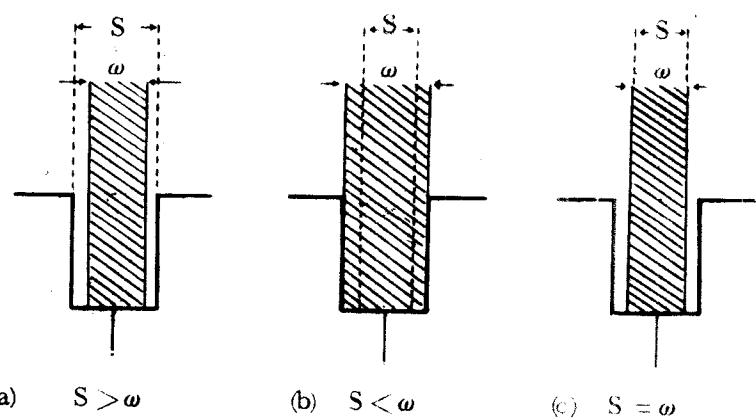
$$\frac{\text{一谷之高度 } h}{\text{該谷兩旁之峯高的平均值 } \frac{H_1 + H_2}{2}} \times 100\%$$

若在 10 % 或以下，才算佳。

**【問題 1-1】** 一具 2600 辨析能力之質譜儀能否將下列各組混合物區別？

1.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{C}_2\text{H}_2\text{O} \dots\dots\dots\dots\dots 42.015 \\ \text{C}_3\text{H}_6 \dots\dots\dots\dots\dots 42.048 \end{array} \right.$  (精確分子量)
  2.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{C}_3\text{H}_6\text{N}^+ \dots\dots\dots\dots\dots 56.055 \\ \text{C}_3\text{H}_4\text{O}^+ \dots\dots\dots\dots\dots 56.033 \end{array} \right.$
  3.  $\left\{ \begin{array}{l} \text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{N} \dots\dots\dots\dots\dots 249 \\ \text{C}_{18}\text{H}_{34} \dots\dots\dots\dots\dots 250 \end{array} \right.$  (分子量之整數部分)
  4.  $\left\{ \begin{array}{l} 2599 \\ 2600 \end{array} \right.$

〔圖1-1〕



S = 狹縫寬度 ( 'slit width )

$\omega$  = 離子束寬度 (ion beam width)

## 【解 1-1】

1.  $R = \frac{M}{\Delta M} \div \frac{42}{0.033} < 2600$ , 故可辨别此二者。
2.  $R \div \frac{56}{0.022} < 2600$ , 亦可辨别。
3. 可以。一般而言, 辨析能力達四位數字者, 可區別具三位或三位以下有效數字之質量數。
4. 理論上以此質譜儀之最高辨析力 2600 來辨別似可, 然實際上這時候的靈敏度 ( sensitivity ) 最差。因此需以更高辨析力之質譜儀為之。

## 1-4. 靈敏度與辨析力

一質譜儀之辨析力與其靈敏度 ( sensitivity ) 成反比。以狹縫寬度 ( slit width ) 和離子束寬度 ( ion beam width ) 大小之比較可說明其理：

左頁圖【1-7】：

- 圖(a)  $S > \omega$ , 全部離子均能經過狹縫 ( slit ) 而被收集於極上, 灵敏度大。但由  $R = \frac{r}{2S}$ , 其中  $r$  為固定值, 現  $S$  調整寬些,  $R$  則變小, 即辨析力差。
- 圖(b)  $S < \omega$ , 和(a)之情形相反: 狹縫 ( slit ) 寬度變小, 僅有部分的離子可通過狹縫 ( slit ), 辨析力雖高些, 灵敏度則較差。
- 圖(c)  $S = \omega$  為較理想之條件。